

Réflexions sur la réflexion IR

Jean-Louis Bantignies

LCVN – UM2

Plan

Principe spectroscopie infrarouge expérimentale

Transmission

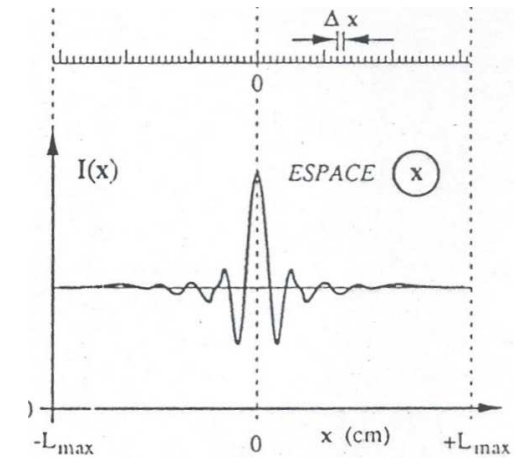
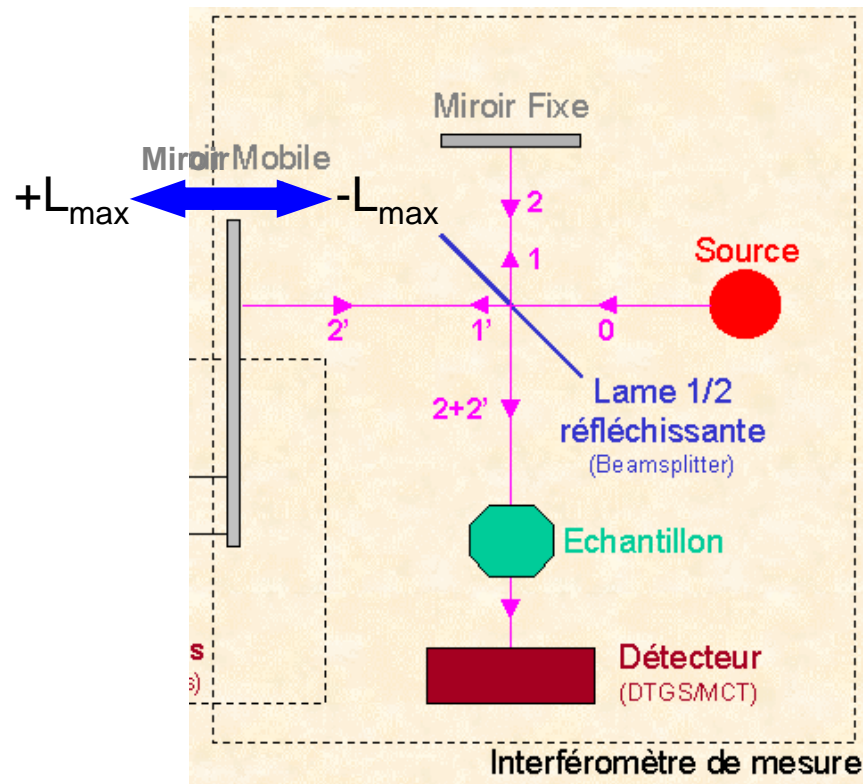
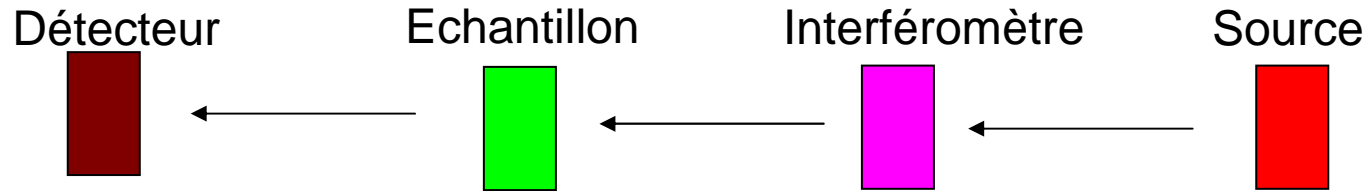
Réflexion externe

Principe de la réflexion spéculaire

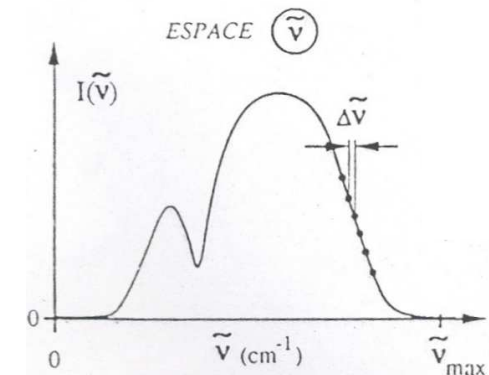
Réflexion totale atténuée

Réflexion diffuse

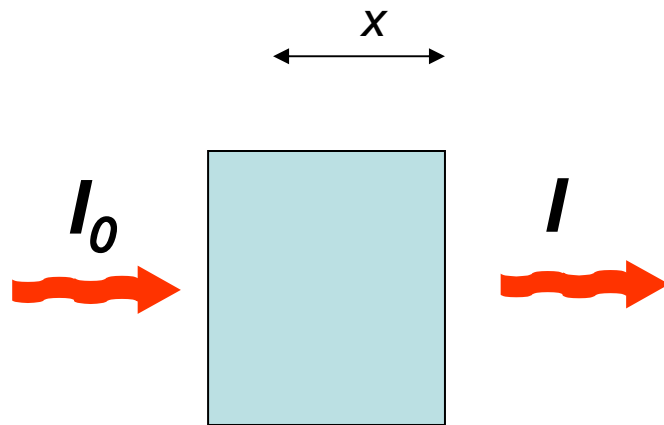
Principe spectroscopie infrarouge expérimentale



TF

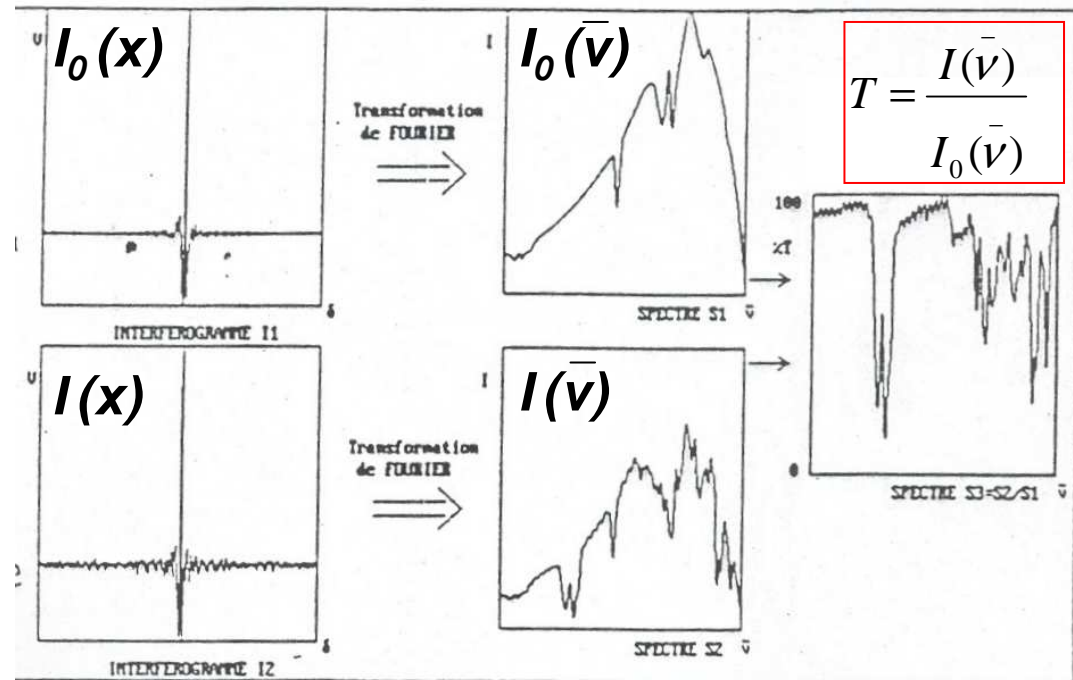


La transmission infrarouge

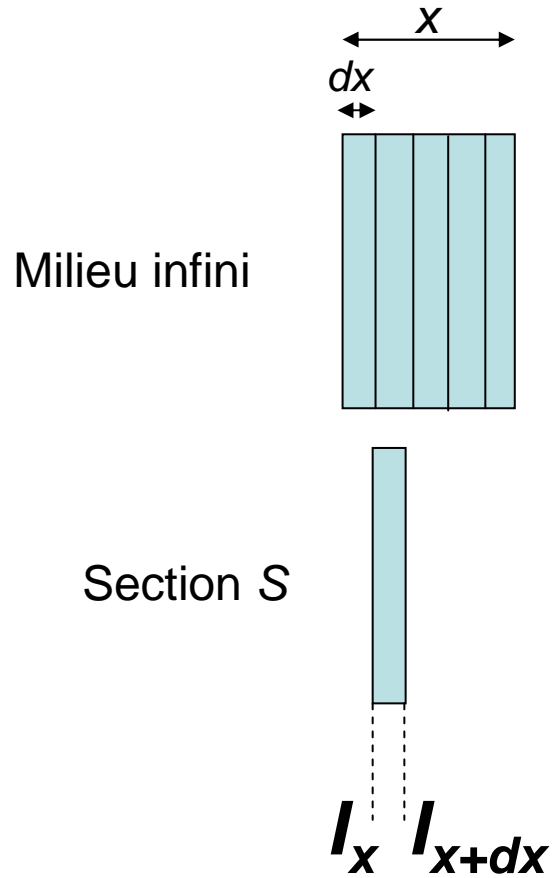


Cas idéal sans réflexion(s)

Transmittance $T = \frac{I}{I_0}$



Loi de Beer



$$-\frac{dI_x}{I_x} = \frac{dS}{S} = \frac{\mu dn}{S}$$

Section efficace de capture

Nombre de particules

Fraction absorbée

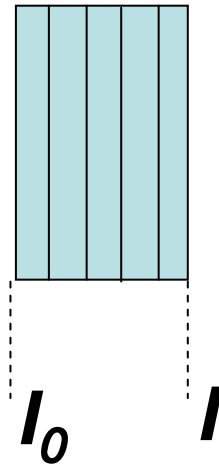
Probabilité capture

The equation shows the relationship between the relative change in intensity, the relative change in the cross-section, and the product of the absorption coefficient and the number of particles. Arrows point from the terms in the equation to their respective physical interpretations: $-\frac{dI_x}{I_x}$ is the fraction absorbed, $\frac{dS}{S}$ is the probability of capture, and $\frac{\mu dn}{S}$ is the effective capture cross-section divided by the total cross-section, which is also related to the number of particles.

Loi de Beer

$$-\int_{I_0}^I \frac{dI_x}{I_x} = \int_0^n \frac{\mu dn}{S}$$

$$\ln\left(\frac{I_0}{I}\right) = \frac{\mu n}{S} = \frac{\mu n x}{V}$$



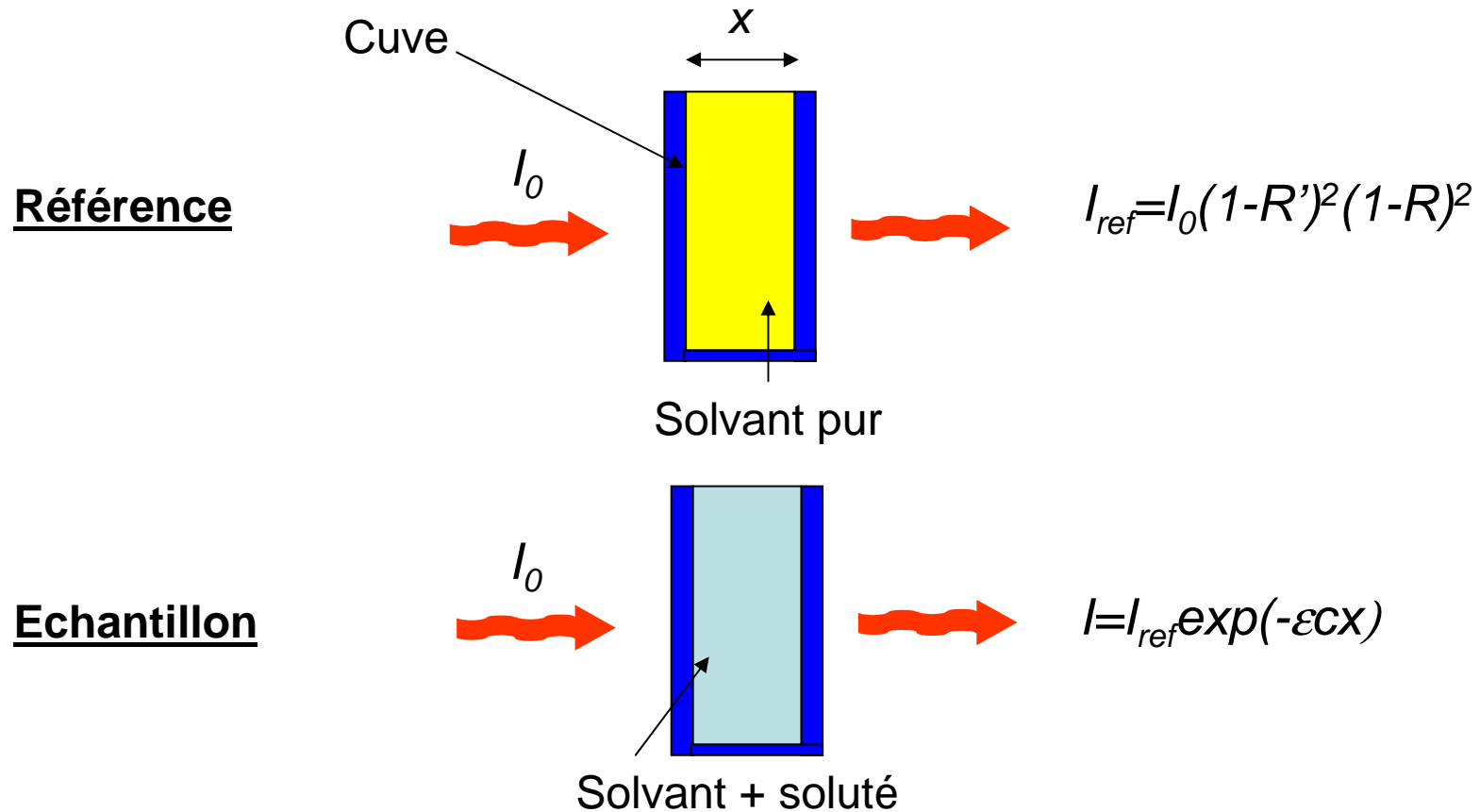
$$-\log\left(\frac{1}{T}\right) = \log\left(\frac{I_0}{I}\right) = \frac{\mu n x}{2.303V} = A$$

$$A = \frac{\mu c x N}{2.303} = \epsilon c x \quad \textbf{Absorbance}$$



$$I = I_0 e^{-\mu c x} \quad \textbf{Loi de Beer}$$

Loi de Beer : cas des solutions



$$A = \epsilon cx = \log\left(\frac{I_{ref}}{I}\right)$$

ϵ coefficient d'absorption molaire
 c concentration espèce absorbante
 x trajet d'absorption

Limites Loi de Beer

Cas plusieurs espèces absorbantes :

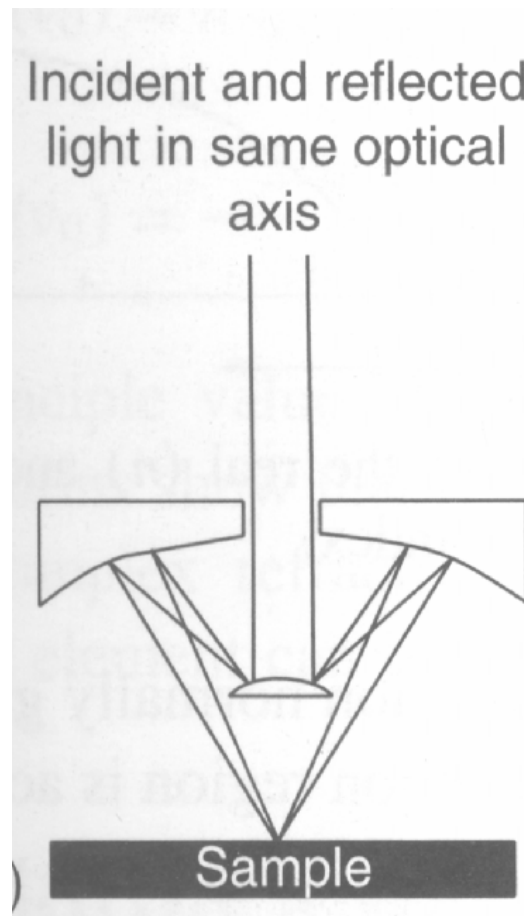
$$\log\left(\frac{I_0}{I}\right) = \varepsilon_1 c_1 x + \varepsilon_2 c_2 x + \varepsilon_3 c_3 x + \dots = A_1 + A_2 + A_3 + \dots = A$$

Vrai : système homogène particules sans interactions

Vrai : si le pouvoir réflecteur ne varie pas

=> Marche bien système dilué (<0.01 M)

spectroscopie infrarouge en réflexion



Montage type micro réflexion

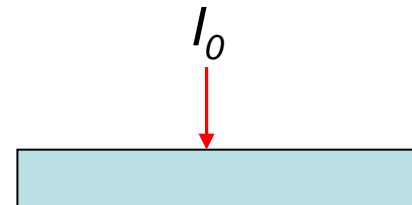
spectroscopie infrarouge en transmission (film mince)

Transmission à travers lame mince (sans multiréflexion)

Référence



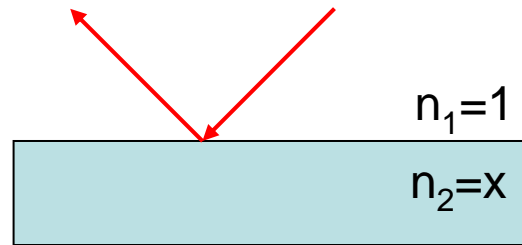
Echantillon



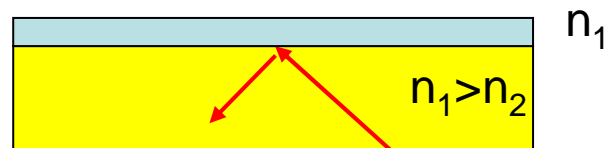
$$I = I_0(1-R)^2 \exp(-\mu c x)$$

Mesure expérimentale $\frac{I}{I_0} = e^{-\mu c x} (1-R)^2$

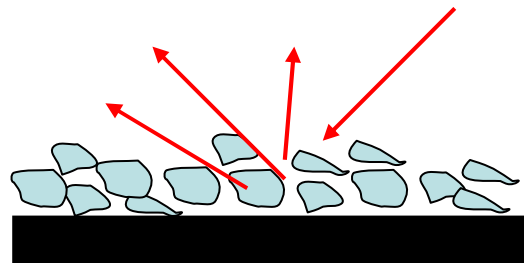
spectroscopie infrarouge en réflexion



Réflexion externe

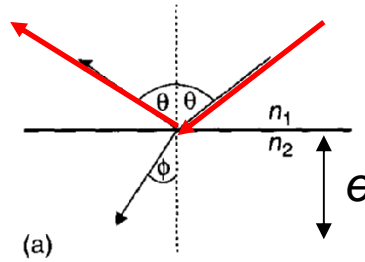
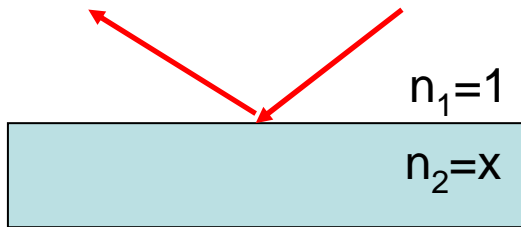


Réflexion interne



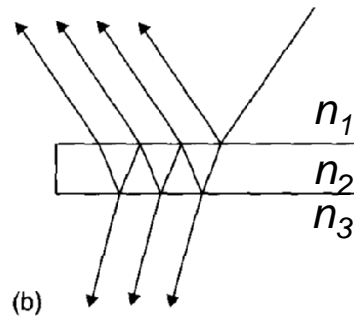
Réflexion diffuse

réflexion infrarouge externe

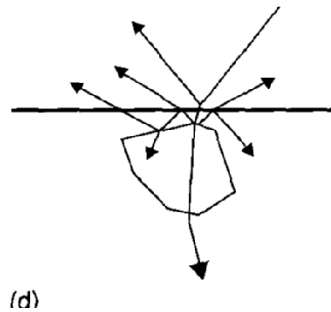
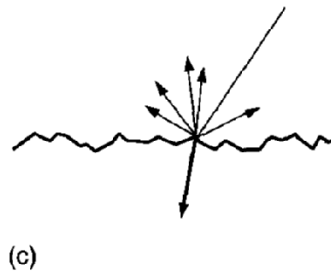


Réflexion spéculaire (e grand)

Echantillon
- Réflexion
- Réfraction $\frac{\sin \theta}{\sin \phi} = \frac{n_2}{n_1}$

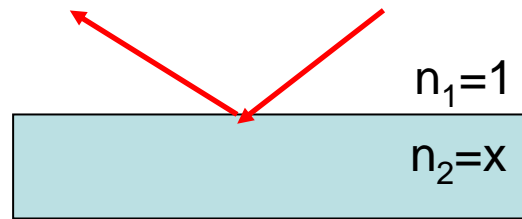


multiRéflexion
(e faible)



Réflexion diffuse

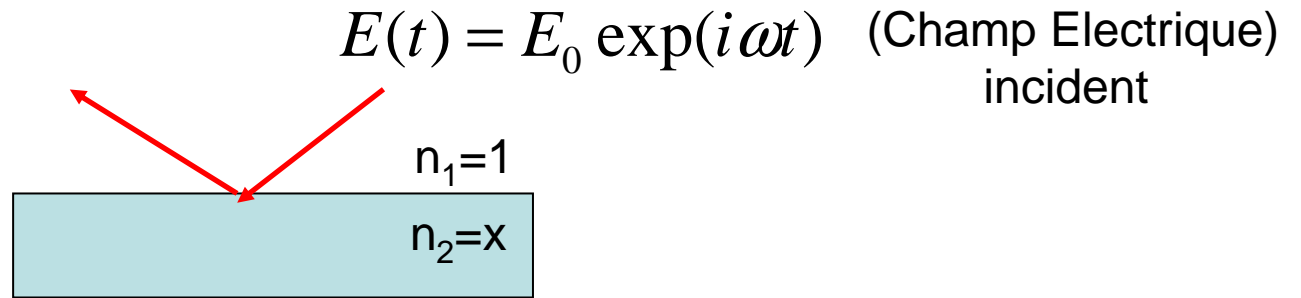
réflexion infrarouge externe



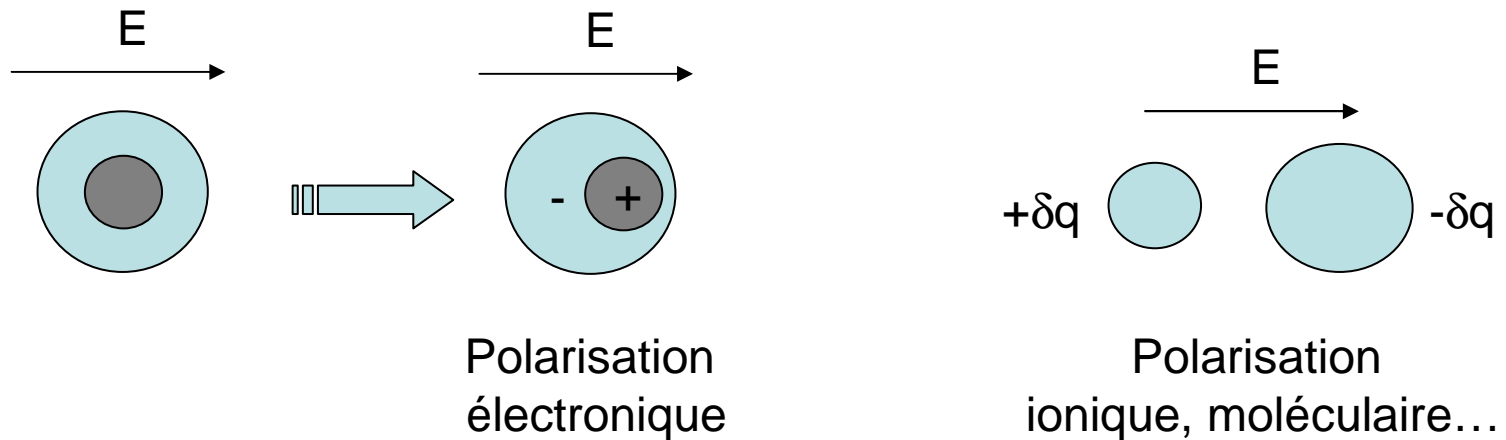
$$\text{Réflectance } R_m = \frac{I}{I_0} = \sum R_{\text{spéculaire}} + \sum (R_{\text{diffuse}} - (\alpha + \beta))$$

Perte Absorption \nearrow
Diffusion off \nearrow

Modèle réflexion infrarouge externe idéale

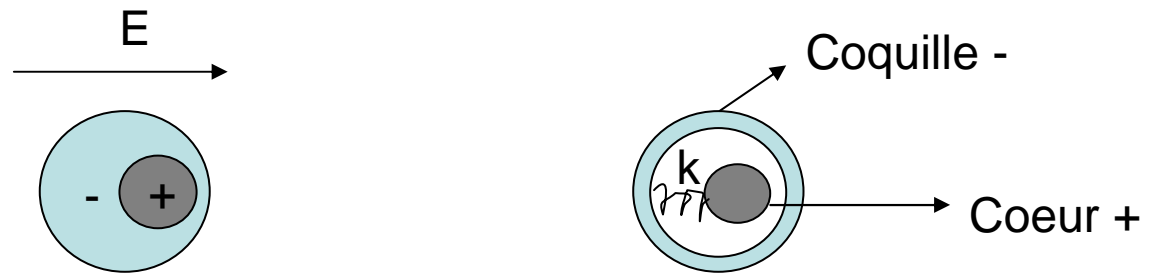


Matériau homogène, isotrope : $f = qE(t)$



$$\mu \propto \langle i | \vec{E} \cdot \vec{r} | f \rangle$$

réflexion infrarouge externe



Modèle Cœur /coquille

Chaque coquille subit une force (approximation Born-Oppenheimer) $f = qE(t)$

$$m \ddot{x} = -\gamma \dot{x} - Kx - qE_0 \exp(-i\omega t)$$

$$x(t) = \frac{qE_0 \exp(i\omega t)}{m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\kappa\omega)} = A(\omega) \exp(-i\omega t)$$

Solution
Particulière

réflexion infrarouge externe

Moment dipolaire

$$P(t) = Nqx(t) = NqA(\omega) \exp(i\omega t)$$

Constante diélectrique

Vecteur induction électrique $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$

Champ excitateur

Réponse du milieu

Permittivité diélectrique relative

$$n = \sqrt{\epsilon_r}$$

$$\sqrt{1 + \chi} = n$$

$$n^2 - 1 = \chi$$

Susceptibilité diélectrique

$$\chi(t) \epsilon_0 E(t) = P(t)$$

$$\chi(t) = \frac{P(t)}{\epsilon_0 E(t)} = \frac{Nqx(t)}{\epsilon_0 E(t)}$$

$$\chi(\omega) = n^2 - 1 = \frac{Nq^2}{\epsilon_0 m (\omega_0^2 - \omega^2 - i\kappa\omega)}$$

réflexion infrarouge externe

Susceptibilité
diélectrique

$$\chi(\omega) = \frac{Nq^2}{\epsilon_0 m(\omega_0^2 - \omega^2 - i\kappa\omega)} = n^2 - 1$$

$|\omega_0^2 - \omega^2| \gg \kappa\omega$ $\chi(\omega)$ réel \Rightarrow milieu transparent \Rightarrow indice de réfraction réel

$\omega_0^2 \approx \omega^2$ $\chi(\omega)$ complexe \Rightarrow milieu absorbant : résonance

Indice
de réfraction

Coefficient
d'absorption

Indice
de réfraction
complexe

$$n = n'(\omega) + ik(\omega)$$

$$n^2 - 1 = \chi$$

réflexion infrarouge externe

Dans le cas d'un milieu peu absorbant (gaz)

$$n' \approx 1$$

$$k \rightarrow 0$$

$$\chi = n^2 - 1 = (n+1)(n-1) \approx 2(n'-1) + i2k$$

$$\chi(\omega) = \frac{Nq^2}{\epsilon_0 m (\omega_0^2 - \omega^2 - i\kappa\omega)} = n^2 - 1$$

$$n' = 1 + \frac{(Nq^2 / \epsilon_0 m)(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \kappa^2 \omega^2}$$

$$k = \frac{(Nq^2 / \epsilon_0 m)\kappa\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \kappa^2 \omega^2}$$

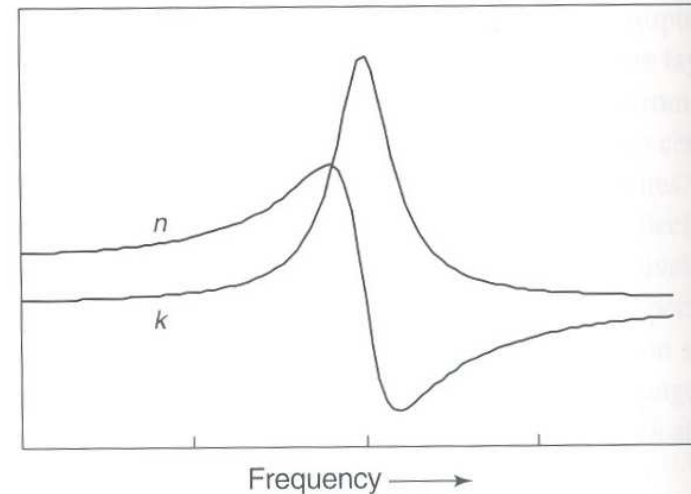


Figure 3. Dispersion curves for the real (n) and imaginary (k) parts of the complex refractive index.

réflexion infrarouge externe

Résumé cas particulier « modèle de Lorentz »

-1 oscillateur ;

-Approximation milieu dilué homogène

Cas général

-Plusieurs oscillateurs

$$\chi = n^2 - 1 = (n+1)(n-1)$$

$$\chi = (n'+ik+1)(n'+ik-1)$$

- Relations compliquées

$$n'^2 - k^2 - 1 = \text{Re}$$

$$n'k = \text{Im}$$

Possibilité utilisation des relations d'inversion de
Kramers Kronig

Réflexion infrarouge spéculaire à angle variable

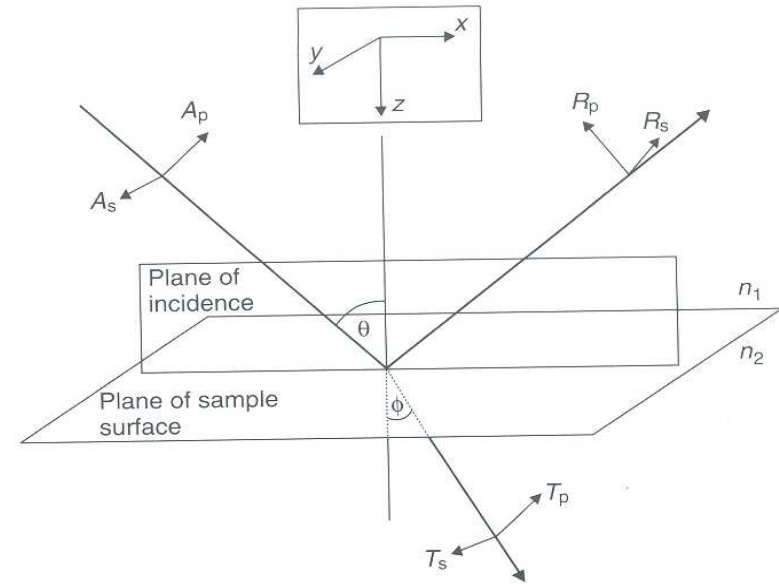
Par application des relations de continuité

Relations de Fresnel

⇒ Coefficients de réflexion entre onde transmise et réfléchie

$$\rho_p = -\frac{\tan(\theta - \phi)}{\tan(\theta + \phi)}$$

$$\rho_s = -\frac{\sin(\theta - \phi)}{\sin(\theta + \phi)}$$



En incidence normale (ou quasi normale)

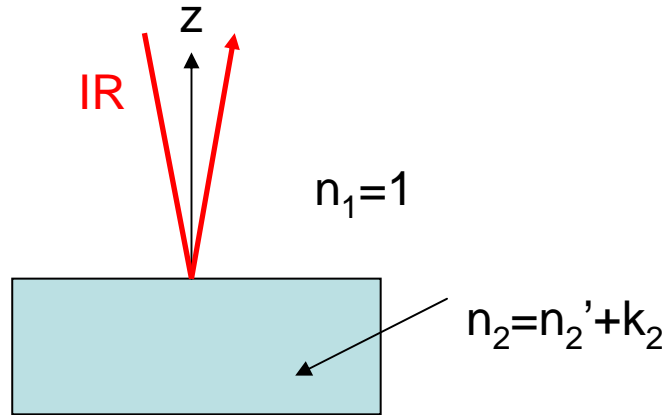
$$\Rightarrow \theta \approx 0 \Rightarrow \rho = -\frac{\theta - \phi}{\theta + \phi} = -\frac{\theta(1 - n_1/n_2)}{\theta(1 + n_1/n_2)} = -\frac{(n_2 - n_1)}{(n_2 + n_1)}$$

En incidence normale le coefficient de réflexion $\rho = \frac{(n_1 - n_2)}{(n_2 + n_1)}$ ne dépend pas des angles

Réflexion spéculaire quasi normale

Mesure de la Réflectance $R(\omega)$
Spéculaire quasi normale

$$R(\omega) = \frac{I(\omega)}{I_0(\omega)}$$



Relation entre Réflectance $R(\omega)$ et coefficient de réflexion $\rho(\omega)$

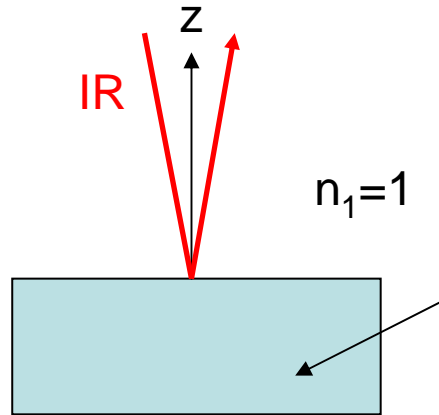
Réflectance $R(\omega) = |\rho(\omega)|^2$

$$\sqrt{R(\omega)} = \rho(\omega)e^{-i\theta}$$

$$n = n'(\omega) + ik(\omega)$$

Coefficient de Réflexion $\rho(\omega) = \sqrt{R(\omega)}e^{i\theta} = \frac{(n_1 - n_2)}{(n_2 + n_1)}$

Réflexion spéculaire quasi normale



En incidence normale

$$\rho(\omega) = \frac{(n_1 - n_2)}{(n_2 + n_1)} = \frac{(1 - (n'_2 + ik_2))}{(1 + n'_2 + ik_2)} = \frac{(1 - n'^2_2 - k_2^2 - 2ik_2)}{(1 + n'_2)^2 + k_2^2}$$

Indice de réfraction

$$n'_2 = |\rho| \cos \theta = \frac{1 - n'^2_2 - k_2^2}{(1 + n'_2)^2 + k_2^2}$$

Coefficient d'absorption

$$\kappa_2 = |\rho| \sin \theta = \frac{-2k_2}{(1 + n'_2)^2 + k_2^2}$$

Problème :
Déterminer $\theta(\omega)$!!!

Utilisation des relations de Kramers -Kronig

$$\rho(\omega) = \sqrt{R(\omega)}e^{i\theta}$$

Résumé du Problème :

Le calcul de

- (1) l'indice de réfraction $n'(\omega)$
- (2) du coefficient d'absorption $\kappa(\omega)$

$$n_2' = |\rho| \cos \theta$$

$$\kappa_2 = |\rho| \sin \theta$$

Nécessite la connaissance de
la Réflectance $R(\omega)$: connue !!!
de la phase de diffusion $\theta(\omega)$ Inconnue !!!

Utilisation des relations de Kramers –Kronig (KKT)

Les relations de Kramers-Kronig

Pour une perturbation causale

$$Q(\omega) = Q'(\omega) + iQ''(\omega)$$

$$Q''(\omega) = KKT(Q'(\omega)) = \frac{1}{\pi} P \int_0^{\infty} \frac{Q'(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega'$$

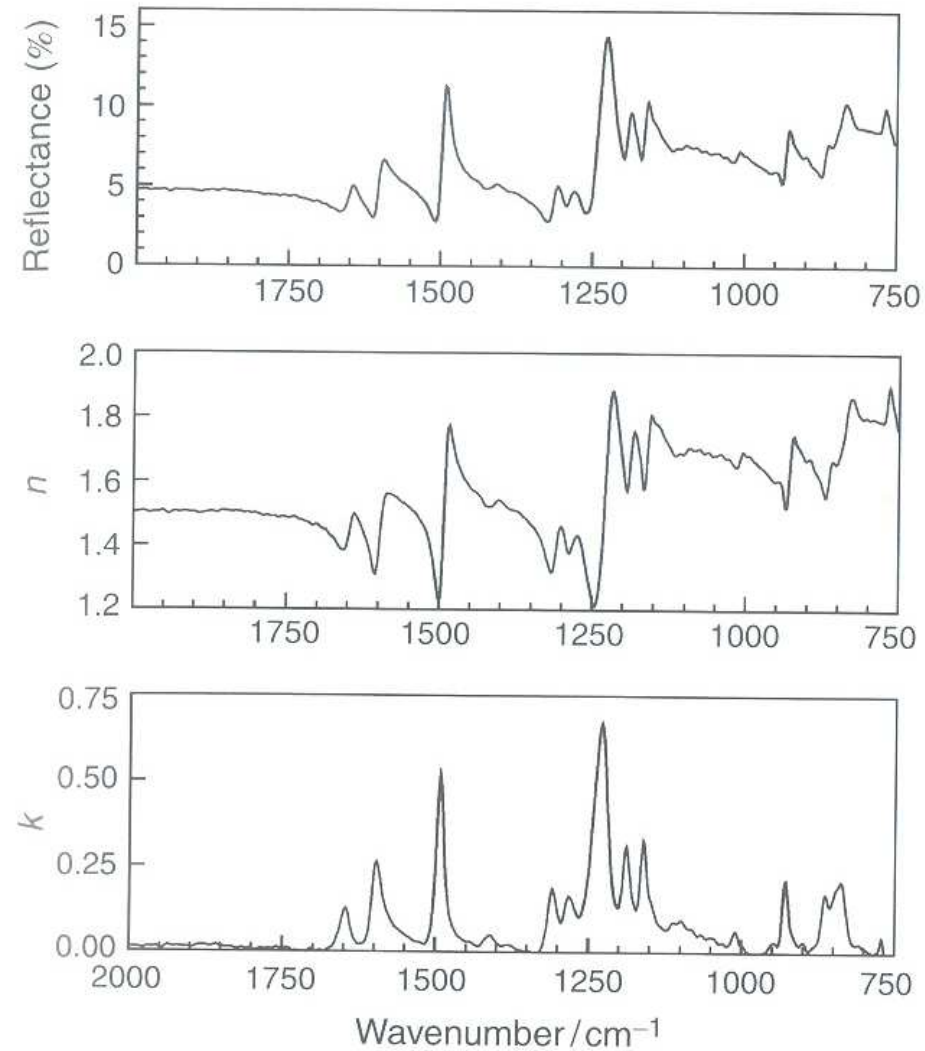
$$Q(\omega) = KKT(Q''(\omega)) = -\frac{1}{\pi} P \int_0^{\infty} \frac{Q''(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega'$$

$$\rho(\omega) = \sqrt{R(\omega)} e^{i\theta}$$

$$Z(w) = \ln(\rho(\omega)) = \frac{1}{2} \ln(R(\omega)) + i\theta$$

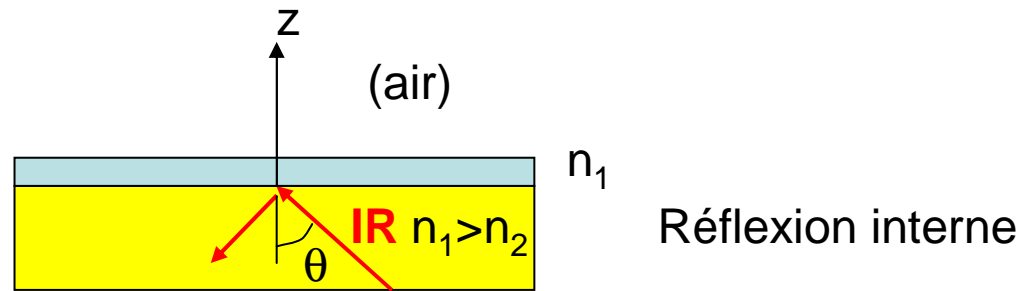
$$\theta(\omega) = KKT\left(\frac{\ln R}{2}\right) \quad \longrightarrow \quad \theta(\omega) \text{ connue}$$

Réflexion spéculaire quasi normale



Microscopie IR (incidence quasi normale) : Spectre Polymer PEEK

Réflexion totale atténuée (ATR)



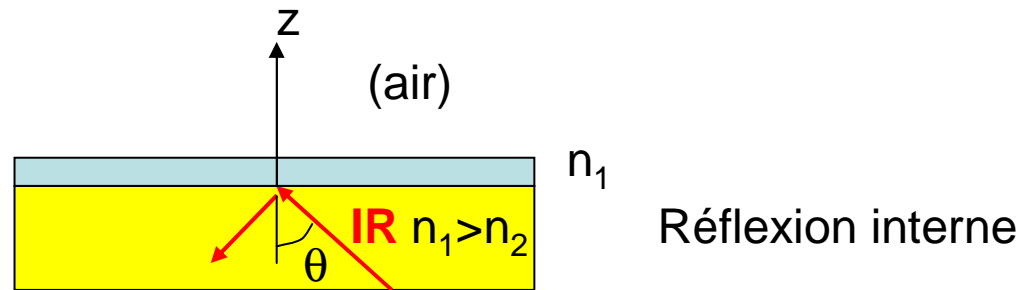
$$\frac{\sin \theta}{\sin \phi} = \frac{n_2}{n_1}$$

Angle critique θ_M $\sin \theta_M = \frac{n_2}{n_1}$ Onde totalement réfléchie

$$E = E_0 e^{-\gamma z}$$

$$\gamma = \frac{2\pi \sqrt{(\sin^2 \theta - n_{21}^2)}}{\lambda_1}$$

Réflexion totale atténuée (ATR)

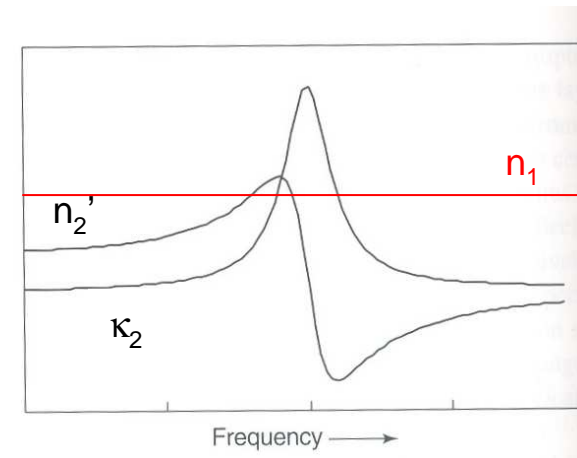


La profondeur de pénétration d_p
 définie telle que $E = E_0 \exp(-1)$

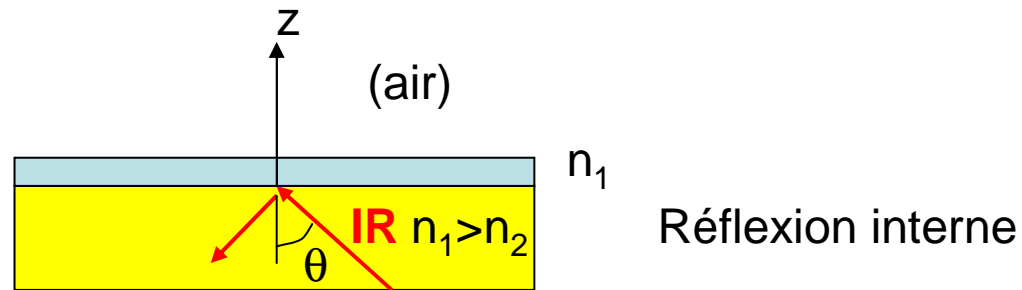
$$E = E_0 e^{-\gamma d_p} = E_0 e^{-1}$$

$$d_p = \frac{1}{\gamma} = \frac{\lambda_1}{2\pi \sqrt{(\sin^2 \theta - n_{21}^2)}}$$

$$\sin \theta_M = \arcsin\left(\frac{n_2(\omega)}{n_1(\omega)}\right)$$



Réflexion totale atténuée (ATR)

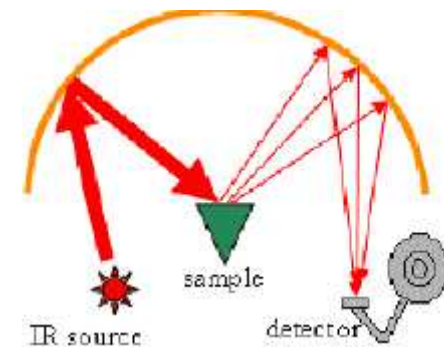
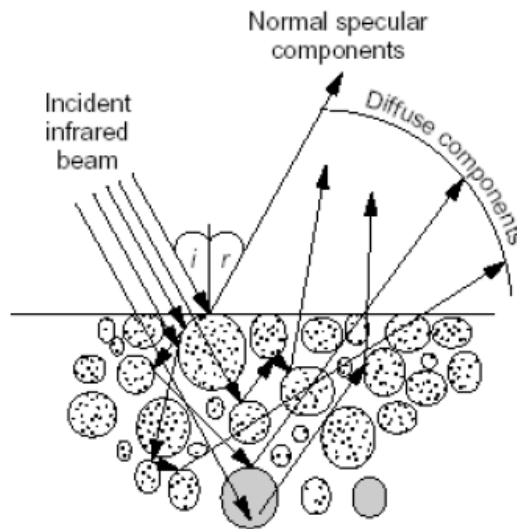
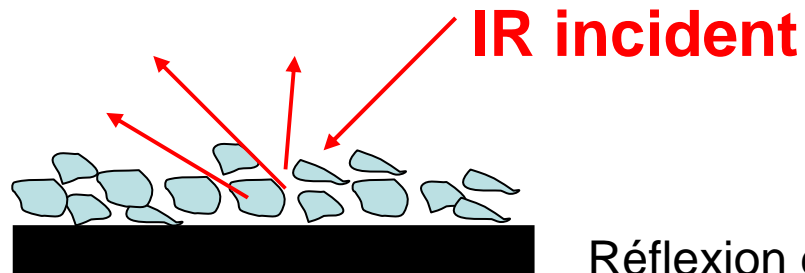


Mesure expérimentale : Réflectance
$$R(\omega) = \frac{I(\omega)}{I_0(\omega)} = e^{-\mu d_e}$$

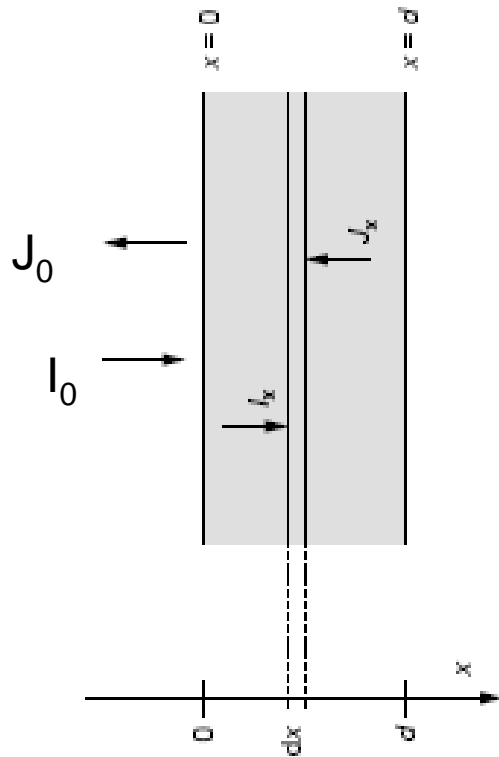
Pour N réflexions
$$R(\omega) = R(\omega)^N$$

Réflexion diffuse

DRIFTS : Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy



Réflexion diffuse



Coefficient
d'absorption

Facteur
de diffusion

$$\frac{dI}{dx} = -KI(x) - SI(x) + SJ(x)$$

$$\frac{dJ}{dx} = -KJ(x) - SJ(x) + SI(x)$$

$$R_\infty = \frac{J(0)}{I(0)} \quad T_\infty = 0 \quad \text{Milieu opaque à l'infini}$$

**Fonction
de Kabulka-Munk**

$$\frac{K}{S} = \frac{(1 - R_\infty)^2}{2R_\infty} = f(R_\infty)$$

Réflexion diffuse

Analyse quantitative : Milieu opaque à l'infini et S =constante

Coefficient
d'absorption

Fonction
de Kubulka-Munk

Facteur
de diffusion incohérente

$$K = f(R_\infty).S$$

$$2.303.\overline{\varepsilon(\nu)}c = f(R_\infty).S$$

Réflexion diffuse

Mesure expérimentale de réflectance relative

$$r_{\infty} = \frac{R_{\infty}(\text{échantillon})}{R_{\infty}(\text{référence})} = \frac{J_{ech} / I_{incident}}{J_{ref} / I_{incident}} = \frac{J_{ech}}{J_{ref}}$$

$$\frac{K}{S} = \frac{(1 - r_{\infty})^2}{2r_{\infty}} = f(r_{\infty})$$